•	Searcn	notes	
			I
			ı
			ı

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/804,397	CHANG ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Michael Trinh	2822	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
438 -	Updated previous subclasses	- 12/5/2006	MT
		_	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
-			
	1		

	DATE	EXMR
· - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		